FLUORESCENCE OF AIR BY ELECTRON IRRADIATION AND ITS APPLICATION FOR BEAM MONITORING

Ryoichi Taniguchi¹ and Norio Ito Radiation Research Center, Osaka Prefecture University 1-2 Gakuen-cho,Naka-ku,Sakai, Osaka, 599-8570

Abstract

Images of air fluorescence with high energy electron irradiation were observed by the use of cooled CCD cameras. The fluorescence spectrum consisted mostly of the 2P band of N_2 and the 1N band of the N_2^+ . The decay constant of the fluorescence contained unexpectedly long term components. On the whole, the sufficient linearity of the fluorescence yield and the beam current was obtained. The method would be expected to be useful for a non-destructive electron beam profile monitoring.

電子線による空気の発光とビームモニターとしての応用

1. はじめに

電子線形加速器から電子線を空気中に取り出して 照射する場合、途中の空気の発光分布を測定するこ とによって、照射中のビームの非破壊モニタリング が可能となる。ただ、ビーム強度に比べて空気の発 光は弱く、微弱光の測定が不可欠となる。本研究で は、そのため近年様々な分野で使用されている高感 度撮像デバイスである冷却型 CCD カメラを検討し た。この冷却型 CCD カメラは安価である上に高感 度であり定量性にも優れている。近年では紫外から 赤外まで感度を有するものが開発されており、数十 µ秒オーダーのパルス撮像も可能である。

表1:実験に用いた冷却型 CCD カメラ

カメラ	使用 IC	画像サイズ	備考
BU40L	ICX415AL	772 × 580	
BS40C	ICX415AQ	772 × 580	カラー
BU50LN	ICX415AL	772 × 580	
BU51LN	ICX285AL	1360 × 1024	
BU54DUV	KAI2020	1600 × 1200	紫外用

表1に、本研究で 評価した冷却型 CCDカメラのリストを示す。これらは、 いずれも㈱ビットラ ンから供給されているもので、主として 大にしている。図1 に外観の一例を示す。 これはBS40Cの外観 であるが、他のカメラ も外観に大差はない。



図 1 冷却型 CCD (BS40C) の外観 以下に紹介する評価では、主として表1の最初に示しているBU40Lを用いた。



図2 電子ビームによる空気発光の観察

空気発光の観察

空気発光の観察では図2のような測定体系を用い た。実験は大阪府立大学の18MeV電子線形加速器を 用いて行った。図のように、Ti 箔のウインドウを 介して空気中に取り出された電子ビームは、空気中 を約20cm飛行した後、アルミニウム製のビームス トッパーに入射し、ここで電流が測定される。一方、 ビームと90度方向に約1m離れた位置にCCDカメ ラを設置した。光学系には石英ガラス製の紫外線対 応レンズを用いた。CCDカメラから出力された画像 信号は、約10m離れた遮へいの外に設置されてい るコンピュータに送られ、信号処理される。また、 必要に応じて、加速器のメイントリガを遅延させた

¹ tan@riast.osakafu-u.ac.jp

信号を CCD のトリガとして使用した。

図3に、連続でビームを取り出し、5秒間の シャッター幅で撮像した時の空気発光画像、また、 図4にシャッター幅が1秒、図5に0.3秒の時の画 像を示す。電子ビームによる発光は画像中では白く 表示されている。また、ビームは画像の左から右に 飛行しており、ビーム径は、空気による散乱の影響 を受け、右側に行くほど大きくなっていることが分 かる。また、この発光のスペクトルの観測例を図6 に示す。空気発光の大部分は窒素分子の第2励起成 分(N₂の2PバンドおよびN₂*の1Nバンド)で説明 可能であり、340nmから450nmまでに分布する離散 的なスペクトルとなっている。

また、図7は、これらの画像から得られた空気発 光の光量と電子ビームのパルス数の関係を示してい る。具体的には、画像中の一定面積の発光領域の輝 度を合計し、同じ面積で空気発光がない領域の輝度 の差をとったものを縦軸に表示している。図のよう に良好な比例関係が得られている。





図3 連続ビーム1 (5秒露光)

図4 連続ビーム2 (1秒露光)



図5 連続ビーム3(0.3 秒露光)



図6 空気発光のスペクトル¹⁾

時間応答の評価

表1で示した CCD カメラは、いずれも外部トリガ による同期撮影が可能である。電子線形加速器の



ビームパルス数と発光光量の関係



図8 時間応答の評価

電子ビームはマイクロ秒のパルスであり、ビームモ ニターとして用いる場合、時間分解能の評価も重要 な要素となる。本研究では、図8の上部に示したよ うな体系を用いて時間分解能を評価した。図のよう に、発光ダイオード(LED)を標準光源として用い た。LED には、通常 2µ秒幅のパルスを印加する。 メインのトリガには加速器のトリガを使用し、適当

図 7

な遅延回路を介して、LED 電源パルスと CCD のトリ ガを作る。測定では、LED パルスと CCD トリガの間 隔を適当に調整し、LED の発光を CCD が捉えた領域 を図の下部に示している。CCD のシャッター速度は、 最短(0.1msec)に設定しているが、実際は図のよ うに、シャッター幅は 54 µ sec であり、しかもトリ ガのタイミングよりも 66 µ sec 遅れていることが分 かる。

4. パルス応答

パルス測定法を用いて、1パルスあたりの発光応 答を評価した。ただし、前節で開発した測定回路は、 遅延回路に限界があり、数百µsec 以上遅い応答は 測定できない。そのため、この部分の応答を評価す るため、シャッター幅を長く変化させて測定した。 図9にシャター速度 1msec の画像、図 10 に 50msec、 図 11 に 5sec の画像を示す。これらの画像は、発光 を積分したものであり、比較には注意を要するが、 後半の画像の方が若干明るくなっていることが注目 される。図 13 はこれらの画像の発光量を比較した ものである。発光量の評価には、連続ビームの評価 と同様の解析を行った。図のように、秒オーダーの 時間領域でも発光が残っていることが推測される。 この領域の発光の積分値が図 13 の点線のようであ ると仮定し、応答時間測定データと重ね合わせたも のが図 14 である。図のように、発光は数十 μ 秒の 時定数で減衰した後でも、図の右側に示すように、 僅かな発光が持続していることになる。発光総量で 言えば1割以上の発光がこの領域で起こったことを 意味している。窒素の励起の寿命は、長いものでも 数十µ秒程度であるとされている。窒素分子の振動 励起を加味して説明するとしてもミリ秒程度が限界 であり、今回測定された長寿命成分は、これらより もはるかに長い。何らかのエネルギー移動過程ある いは消光 脱消光過程が介在している可能性が高い。



図9 1パルス画像1 (1ms後)



図 11

1パルス画像2

(50ms後)

図 12 1パルス画像3(5秒後)







図 14 1 パルス発光応答の減衰

5. まとめ

空気発光の発光強度は弱く、測定には冷却型 CCD のような高感度画像素子が必要であるが、今回示し たように、ビーム強度と良好な比例関係を示してい る。遠隔測定が可能かつ、ビームに影響を与えない プロフィールモニターであり、電子線照射の際のオ ンラインモニターとして有望であると考えられる。

参考文献

 I.Wakamoto,K.Kurita,A.Morisue and R.Taniguchi, Proc. 14th IMEKO World Cong., Tampere, Finland, June 2-5(1997)pp150-154